

XF-PTL11082-M95-12-VI

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.785
物方视野	$\Phi 104.5\text{mm}$
像方视野	$\Phi 82\text{mm}$
工作距离	$250\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$<0.04^\circ$ (0.06°)
景深	$2.2\text{mm}@F13.5$
光圈	F8-F111.0
分辨力	$11.3\mu\text{m}@F13.5$
像方MTF	$>0.3@75\text{lp/mm}@F13.5$
光学畸变	$<0.030\%$ (0.050%)

测量范围

35film 36×24	45.9×30.6mm
2' 23×23	29.3×29.3mm
4/3' 18×13.5	22.9×17.2mm
1.1' 14.2×10.4	18.1×13.2mm
4K线扫描4096×7μm	36.5mm
8K线扫描8192×5μm	52.2mm
8K线扫描8192×7μm	73.0mm
16K线扫描16384×5μm	104.4mm

